

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2006年11月16日 (16.11.2006)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2006/121126 A1

(51) 国際特許分類:

H05G 2/00 (2006.01) G21K 5/02 (2006.01)
G21K 1/00 (2006.01) H01S 3/00 (2006.01)

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2006/309504

(22) 国際出願日:

2006年5月11日 (11.05.2006)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2005-139726 2005年5月12日 (12.05.2005) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 石川島播磨重工業株式会社 (ISHIKAWAJIMA-HARIMA HEAVY INDUSTRIES CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1358710 東京都江東区豊洲三丁目1番1号 Tokyo (JP). 国立大学法人東京大学 (THE UNIVERSITY OF TOKYO) [JP/JP]; 〒1138654 東京都文京区本郷七丁目3番

1号 Tokyo (JP). 独立行政法人放射線医学総合研究所 (NATIONAL INSTITUTE OF RADIOLOGICAL SCIENCES) [JP/JP]; 〒2638555 千葉県千葉市稻毛区穴川四丁目9番1号 Chiba (JP).

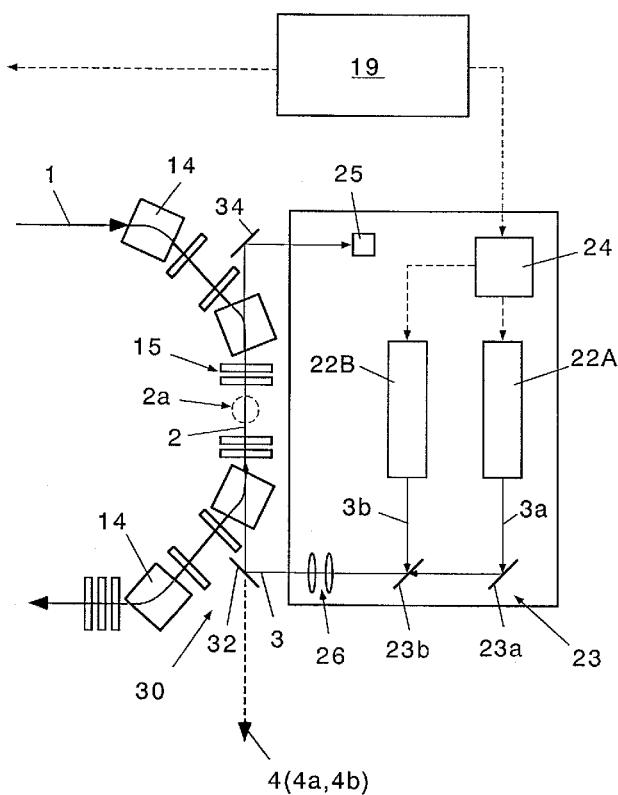
(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 野瀬 裕之 (NOSE, Hiroyuki) [JP/JP]; 〒1358710 東京都江東区豊洲三丁目1番1号 石川島播磨重工業株式会社内 Tokyo (JP). 石田 大典 (ISHIDA, Daisuke) [JP/JP]; 〒1358710 東京都江東区豊洲三丁目1番1号 石川島播磨重工業株式会社内 Tokyo (JP). 金子 七三雄 (KANEKO, Namio) [JP/JP]; 〒1358710 東京都江東区豊洲三丁目1番1号 石川島播磨重工業株式会社内 Tokyo (JP). 栄 久晴 (SAKAE, Hisaharu) [JP/JP]; 〒1358710 東京都江東区豊洲三丁目1番1号 石川島播磨重工業株式会社内 Tokyo (JP). 上坂 充 (UESAKA, Mitsuru) [JP/JP]; 〒1138654 東京都文京区本郷七丁目3番1号 国立大学法人東京大学内 Tokyo (JP). 土橋 克広 (DOBASHI,

/続葉有/

(54) Title: MULTI-COLOR X-RAY GENERATOR

(54) 発明の名称: 多色X線発生装置



(57) Abstract: A multi-color X-ray generator includes an electron beam generator (10) for accelerating an electron beam to generate a pulse electron beam (1) and introducing it into a predetermined rectilinear orbit (2), a composite laser generator (20) for successively generating a plurality of pulse laser lights (3a, 3b) having different wavelengths, and a laser light introduction device (30) for introducing the pulse laser lights into the rectilinear orbit (2) to oppose to the electron beam (1), so that the pulse lasers (3a, 3b) collide into the pulse electron beam (1) in the rectilinear orbit (2) so as to generate at least two types of monochromatic hard X-rays 4(4a, 4b).

(57) 要約: 電子ビームを加速してパルス電子ビーム1を発生し所定の直線軌道2を通過させる電子ビーム発生装置10と、波長の異なる複数のパルスレーザー光3a, 3bを順次発生する複合レーザー発生装置20と、複数のパルスレーザー光を直線軌道2上にパルス電子ビーム1に対向して導入するレーザー光導入装置30とを備え、複数のパルスレーザー光3a, 3bを直線軌道2上でパルス電子ビーム1に順次正面衝突させ、2種以上の単色硬X線4(4a, 4b)を発生させる。



Katsuhiro) [JP/JP]; 〒2638555 千葉県千葉市稻毛区穴川四丁目9番1号 独立行政法人放射線医学総合研究所内 Chiba (JP).

(74) 代理人: 堀田 実 (HOTTA, Minoru); 〒1080014 東京都港区芝五丁目26番20号 建築会館4階 アサ国際特許事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ヨーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

明細書

多色X線発生装置

発明の背景

[0001] 発明の技術分野

本発明は、2種以上の単色硬X線を短い時間間隔で順次切換えて発生する多色X線発生装置に関する。

[0002] 関連技術の説明

X線は波長が約0.1～100Å(10^{-11} ～ 10^{-8} m)程度の電磁波であり、このうち波長の短いX線(10～100keV, $\lambda = 1\text{~}0.1\text{~}\text{\AA}$)を硬X線、波長の長いX線(0.1～10keV, $\lambda = 100\text{~}1\text{~}\text{\AA}$)を軟X線という。また、物質に電子線などを当てた時に、物質の構成元素固有の波長をもつX線を特性X線といふ。

[0003] X線を用いた装置としてX線透過装置、X線CT装置、X線回折装置、X線分光装置等が、医療、生命科学、材料科学など広い分野で利用されている。例えば、心筋梗塞の治療には、50keV程度のX線を用いた冠状動脈血管造影(IVCAG)が一般に行なわれている。また、X線CT装置は、測定する物体に異なる方向からX線を照射してその吸収を測定し、コンピュータによって画像を再構築して物体の二次元断面画像を得る装置である。

[0004] X線の発生源としては、X線管とシンクロトロン放射光が広く知られている。

X線管は、真空中でフィラメントを加熱して得られる熱電子を高電圧で加速して金属陽極(ターゲット)に衝突させて、X線を発生させる装置である。X線管から発生するX線は、電子の制動放射による連続X線と、輝線スペクトルである特性X線とからなる。連続X線は特定の波長のX線を必要としない用途、例えば医療用や工業用の透過法の光源として用いられる。また特性X線は、特定の波長のX線を必要とする用途、例えばX線回折や蛍光X線分光等に用いられる。

[0005] 一方、シンクロトロン放射光(SR光)は、環状加速器(シンクロトロン)において、光速に近い速度まで加速した電子ビームの軌道を強力な磁石で変化させ、その軌道変化の際に発生するX線である。SR光は、X線管に比べて桁違い(10^3 倍以上)に強力なX線源であり(例えばX線強度(光子数):約 10^{14} photons/s、パルス幅:約100ps

)、高いX線強度を必要とする分野で用いられる。

[0006] しかし、シンクロトロンを用いた放射光施設は、シンクロトロンの長径が例えば50m以上、軌道長が100m以上に達する大型設備であるため、研究や医療用であっても容易には導入できない問題がある。そこで、小型の線形加速器を用いた小型X線発生装置が提案されている(例えば非特許文献1)。

[0007] 一方、従来のX線CT装置では、放射光から単色硬X線を得る手段として2枚の結晶板からなるモノクロメータを用いている。また、単色X線CT装置では電子密度の測定精度が低いため、主波と高調波の混合比が異なる2種類のX線を用いる混合2色X線CT装置が提案されている(例えば非特許文献2)。

[0008] また、その他に2種類のX線を発生させる手段として、特許文献1、2が既に開示されている。

[0009] 非特許文献1の「小型X線発生装置」は、図1に示すように、小型の加速器51(Xバンド加速管)で加速された電子ビーム52をレーザー53と衝突させてX線54を発生させるものである。RF電子銃55(熱RFガン)で生成されたマルチバンチ電子ビーム52はXバンド加速管51で加速され、パルスレーザー光53と衝突する。コンプトン散乱により、時間幅10nsの硬X線54が生成される。

この装置は、一般に線形加速器で用いられるSバンド(2. 856GHz)の4倍の周波数にあたるXバンド(11. 424GHz)をRFとして用いて小型化を図っており、例えばX線強度(光子数):約 1×10^9 photons/s、パルス幅:約10psの強力な硬X線の発生が予測されている。

[0010] 非特許文献2の「混合2色X線CT装置」は、図2に示すように、回転フィルター61、モノクロメータ62、コリメータ63、透過型イオンチェンバー64、散乱体65、スライド・回転テーブル66、NaI検出器67、及びプラスチックシンチレーションカウンター68を備え、シンクロトロン放射光69aからモノクロメータ62により40keVの主波X線と80keVの2倍高調波X線を抽出し、回転フィルター61により40keV X線と80keV X線の混合比を調整し、散乱体65からの散乱X線スペクトルをNaI検出器67で観察して混合比を測定し、コリメータ63で混合2色X線69bのサイズを整形し、透過型イオンチェンバー64および被写体60を透過させ、プラスチックシンチレーションカウンター68で強度

を測定するものである。

この装置により、電子密度の測定精度を高めるとともに、電子密度および実効原子番号のイメージ像の作成に成功している。

- [0011] 特許文献1の「X線発生装置」は、図3に示すように、一部が相互に共有された複数の周回電子軌道を画定し、該軌道の共有部分に、電子ビーム71のエネルギーを増減させる加速器72が配置されたマイクロトロン73と、前記マイクロトロンの周回電子軌道に電子ビーム71を入射させる電子ビーム源74と、前記マイクロトロンの軌道の共有部分を飛翔する電子に衝突するようにレーザービーム75を出射するレーザー光源76とを有するものである。
- [0012] 特許文献2の「X線発生装置」は、図4A～図4Cに示すように、パルス状電子ビーム81を出射する電子ビーム源82と、前記電子ビーム源から出射されたパルス状電子ビームに衝突するように、パルス状電子ビームの出射に同期させて、パルス的に第1及び第2のレーザー光83A, 83Bを出射するレーザー光学系85A, 85Bとを有するものである。
- [0013] 非特許文献1：土橋克広、他、「Xバンドリニアックを用いた小型硬X線源の開発」、2002
- [0014] 非特許文献2：佐々木誠、他、「混合2色X線CTシステムの開発」、医学物理 Vol. 23 Supplement No. 2 April 2003
- [0015] 特許文献1：特開2002-280200号公報、「X線発生装置及び発生方法」
特許文献2：特開平11-264899号公報、「電子／レーザー衝突型X線発生装置及びX線発生方法」
- [0016] 差分法による血管造影や2色X線CTでは、X線エネルギーの切換え速度が重要である。例えば、動的血管造影においては血管が動いていないとみなせる程度の短い時間にエネルギーを切換えて像を得る必要がある。また、2色X線CTでは、エネルギーの切換えに時間がかかると、被写体の状態が変化してしまい再構成画像の画質が落ちるという問題がある。
- [0017] 放射光からモノクロメータを用いて単色硬X線を得る場合、モノクロメータは非特許文献2に示すように2枚の結晶板からなるため、2種の単色硬X線(2色X線)を得るに

は2種のモノクロメータを用いる必要がある。しかしモノクロメータは、結晶角度を精密に調整する必要あるため、短時間での高速切換えは非常に困難である。

また、特性X線を単色X線として利用する他のX線源でもターゲットを物理的に切換える必要があり、やはり高速化は困難である。

[0017] また、非特許文献2のように、シンクロトロン放射光から主波X線と2倍高調波X線が混合した混合2色X線を抽出して用いる場合、X線の波長が高調波に限定され、かつ主波と高調波が分離できない問題がある。

また、特許文献1の「X線発生装置」では、レーザービームの波長を短時間で切換えできない。

さらに、特許文献2の「X線発生装置」では、パルス状電子ビームと第1及び第2のレーザー光との衝突確率が低く、X線の発生出力が低い問題点がある。

[0018] 本発明は、上述した問題点を解決するために創案されたものである。すなわち、本発明の目的は、複数(2種または3種以上)の単色硬X線を、血管が動いていないとみなせる程度の短い時間間隔で順次切換えて発生することができ、かつ血管造影等に適用可能な強力なX線を発生させることができる多色X線発生装置を提供することにある。

発明の要約

[0019] 本発明によれば、パルス電子ビームを加速して所定の直線軌道を通過させる電子ビーム発生装置と、

波長の異なる複数のパルスレーザー光を順次発生する複合レーザー発生装置と、前記複数のパルスレーザー光を前記直線軌道上にパルス電子ビームに対向して導入するレーザー光導入装置と、を備え、

複数のパルスレーザー光を前記直線軌道上でパルス電子ビームに順次正面衝突させ、2種以上の単色硬X線を発生させる、ことを特徴とする多色X線発生装置が提供される。

[0020] 本発明の好ましい実施形態によれば、前記複合レーザー発生装置は、互いに波長が異なる複数のパルスレーザー光を発生する複数のパルスレーザー装置と、

前記複数のパルスレーザー光を同一光路上に合流させるレーザー合流光学系と、

前記複数のパルスレーザー光が互いに時間差を有するように複数のパルスレーザー装置を制御するレーザー制御装置とを有する。

- [0021] また、前記直線軌道上の衝突点におけるパルスレーザー光のビームプロファイルを調整するプロファイル調整光学系を有する、ことが好ましい。
- [0022] 前記複合レーザー発生装置は、前記直線軌道を通過したパルスレーザー光を、直線軌道を通過前の光路上に周回させるレーザー周回光学系を有し、これにより同一のパルスレーザー光を周回させてパルス電子ビームに複数回衝突させる、ことが好ましい。
- [0023] 前記周回光路上に前記パルスレーザー光を増幅するレーザー増幅器を有する、ことが好ましい。
- [0024] 上記本発明の構成によれば、複合レーザー発生装置で発生した複数のパルスレーザー光を、レーザー光導入装置によりパルス電子ビームの直線軌道上に対向して導入するので、電子ビーム発生装置で発生したパルス電子ビームに複数のパルスレーザー光が順次正面衝突し、単色硬X線を順次発生させることができる。
また、パルス電子ビームとパルスレーザー光の衝突により発生するX線の波長は、レーザー光の波長に依存するので、複合レーザー発生装置で波長の異なる複数のパルスレーザー光を発生させることで、2種以上の複数の単色硬X線を短い時間間隔で順次切換えて発生させることができる。
また、パルス電子ビームにパルスレーザー光が直線軌道上で正面衝突して、単色硬X線を発生させてるので、衝突効率を最大にできる。
例えば、電子ビームとレーザー光の衝突において、複数種類の波長のレーザー光を交互に発射して電子ビームと衝突させることで、2色のX線を高い衝突効率で交互に発生可能となる。
- [0025] また、パルスレーザー装置は短い周期(例えば10pps以上)でパルスレーザー光を発生できるので、レーザー制御装置で複数のパルスレーザー光を互いに時間差を有するように制御することにより、短い周期で複数のパルスレーザー光をパルス電子ビームに順次正面衝突させ、短い周期(例えば10pps以上)で2種以上の複数の単色硬X線を順次切換えて発生させることができる。

[0026] 従って、装置や部品の物理的な移動なしにX線の波長を順次高速で切換えることができ、波長切換え時間の被写体の変化を小さく抑えることができ、精度の良い撮像が可能となる。

また、X線の波長はレーザー光の波長にリニアに依存するので、どのタイミングでどちらのエネルギーのX線が出ているか特定できる。従ってX線検出器では、2色それぞれのエネルギーによる画像を交互に撮像できる。

図面の簡単な説明

[0027] [図1]非特許文献1の「小型X線発生装置」の模式図である。

[図2]非特許文献2の「混合2色X線CT装置」の模式図である。

[図3]特許文献1の「X線発生装置」の模式図である。

[図4]A～Cは、特許文献2の「X線発生装置」の模式図である。

[図5]本発明による多色X線発生装置の第1実施形態図である。

[図6]図5の主要部の構成図である。

[図7]本発明による多色X線発生装置の第2実施形態図である。

好ましい実施例の説明

[0028] 以下、本発明の好ましい実施形態を図面を参照して説明する。なお各図において、共通する部分には同一の符号を付し、重複した説明は省略する。

図5は、本発明による多色X線発生装置の第1実施形態図である。この図に示すように、本発明の多色X線発生装置は、電子ビーム発生装置10、複合レーザー発生装置20およびレーザー光導入装置30を備える。

[0029] 電子ビーム発生装置10は、電子ビームを加速してパルス電子ビーム1を発生し所定の直線軌道2を通過させる機能を有する。

この例において、電子ビーム発生装置10は、RF電子銃11、 α -磁石12、加速管13、ベンディング磁石14、Q-磁石15、減速管16、およびビームダンプ17を備える。

[0030] RF電子銃11と加速管13は、Xバンド(11. 424GHz)の高周波電源18により駆動される。RF電子銃11から引き出された電子ビームは、 α -磁石12により軌道を変え、加速管13に入射する。加速管13は、小型のXバンド加速管であり、電子ビームを

加速し、好ましくは約50MeV前後の高エネルギーの電子ビームを形成する。この電子ビームは、例えば約1μs前後のパルス電子ビーム1である。

特にパルス電子ビーム1は、1つの電子の塊に、周回するレーザーを何度も衝突させるため、レーザーの周回時間(約10ns)よりも、大きな電子ビームを発生する必要があるため、マルチバンチパルス電子ビームであるのが良い。

[0031] ベンディング磁石14は、パルス電子ビーム1の軌道を磁場で曲げて所定の直線軌道2を通過させ、通過後のパルス電子ビーム1をビームダンプ17まで導く。Q一磁石15はパルス電子ビーム1の収束具合を調整する。減速管16は、パルス電子ビーム1を減速する。ビームダンプ17は、直線軌道2を通過した後のパルス電子ビーム1を捕捉して、放射線の漏洩を防止する。

[0032] 同期装置19は、電子ビーム発生装置10と複合レーザー発生装置20の同期をとり、パルス電子ビーム1のタイミングと後述するパルスレーザー光3とのタイミングを合わせ、パルス電子ビーム1とパルスレーザー光3が所定の直線軌道2上の衝突点2aで衝突するように制御する。

[0033] 上述した電子ビーム発生装置10により、例えば、約50MeV前後、約1μs前後のパルス電子ビーム1を発生し、これを所定の直線軌道2を通過させることができる。

[0034] 複合レーザー発生装置20は、波長の異なる複数のパルスレーザー光3を順次発生する機能を有する。

レーザー光導入装置30は、この例では2枚のミラー32、34を有し、第1ミラー32により、複数のパルスレーザー光3を上述した直線軌道2上にパルス電子ビーム1に向かって導入し、第2ミラー34により直線軌道2を通過した後のパルスレーザー光3を複合レーザー発生装置20に戻すようになっている。

[0035] 第1ミラー32と第2ミラー34は、全反射ミラーである。単色硬X線4の放射方向がパルス電子ビーム1と同一方向である場合、第1ミラー32は、好ましくX線透過率の高い材料(例えば石英ガラス)の表面に反射膜をコーティングしたものであり、単色硬X線4が通過できかつその損失が十分小さいように薄く作られているのがよい。

なお、この構成は必須ではなく、単色硬X線4の放射方向がパルス電子ビーム1と異なる場合には、第1ミラー32と第2ミラー34の両方をX線透過率の低い材料(例え

ば金属)で構成してもよい。

- [0036] 図6は、図5の主要部の構成図である。この例において、複合レーザー発生装置20は、複数のパルスレーザー装置22A, 22B、レーザー合流光学系23、レーザー制御装置24、およびレーザーダンプ25を有する。
- [0037] 複数のパルスレーザー装置22A, 22Bは、互いに波長が異なる複数のパルスレーザー光3a, 3bを発生する。例えば、パルスレーザー装置22A, 22Bとして、波長1064nmのNd-YAGレーザーと、これに波長を半分に変換するKTP結晶を組込んだ波長532nmのNd-YAGレーザーを使用する。
- [0038] レーザー合流光学系23は、この例では全反射ミラー23aとハーフミラー23bからなる。全反射ミラー23aは、パルスレーザー装置22Aのパルスレーザー光3aをレーザー光導入装置30の第1ミラー32に向けて反射する。ハーフミラー23bは、パルスレーザー光3aがそのまま通過できるハーフミラーであり、パルスレーザー光3bをレーザー光導入装置30の第1ミラー32に向けて反射する。
- この構成により、複数のパルスレーザー光3a, 3bを同一光路上に合流させ、パルスレーザー光3として、第1ミラー32に入射させ、合流した複数のパルスレーザー光を直線軌道2上に導入することができる。
- [0039] レーザー制御装置24は、複数のパルスレーザー光3a, 3bが互いに時間差を有するように複数のパルスレーザー装置22A, 22Bを制御する。例えば、複数のパルスレーザー光3a, 3bのパルス発振数がそれぞれ10ppsであり、パルス幅がそれぞれ10nsである場合、一方のパルス発振時期をずらすことにより、パルス幅10nsの複数のパルスレーザー光3a, 3b(波長1064nmと波長532nm)が交互に出力されるパルスレーザー光3として、第1ミラー32に入射させることができる。
- [0040] レーザーダンプ25は、直線軌道2を通過した後のパルスレーザー光3を捕捉して、飛散を防止する。
- [0041] 上述した本発明の構成によれば、パルス電子ビーム1とパルスレーザー光3の衝突により発生するX線の波長は、レーザー光3の波長に依存するので、複合レーザー発生装置20で波長の異なる複数のパルスレーザー光3a, 3bを発生させることで、2種以上の複数の単色硬X線4(4a, 4b)を短い時間間隔で順次切換えて発生させること

ができる。

また、パルス電子ビーム1にパルスレーザー光3が直線軌道2上で正面衝突して、単色硬X線を発生させてるので、衝突効率を最大にできる。

[0042] また、パルスレーザー装置は短い周期(例えば10pps以上)でパルスレーザー光を発生できるので、レーザー制御装置で複数のパルスレーザー光を互いに時間差を有するように制御することにより、短い周期で複数のパルスレーザー光をパルス電子ビームに順次正面衝突させ、短い周期(例えば10pps以上)で2種以上の複数の単色硬X線を順次切換えて発生させることができる。

例えば、電子ビームの運動エネルギーを35MeVとし、波長1064nmのNd-YAGレーザーと、これに波長を半分に変換するKTP結晶を組込んだ波長532nmのNd-YAGレーザーを使用する場合、約44.5keVの単色硬X線を放射することができる。

[0043] 発生した複数の単色硬X線4(4a, 4b)は、この例では、第1ミラー32を通過してパルス電子ビーム1と同一の方向に放射され外部に取り出される。なお、衝突点2aで発生する単色硬X線4の指向性は少ないので、衝突点2aと被験者6の間に、コリメータを設け、単色硬X線4の放射方向をパルス電子ビーム1と異なる方向(例えば、図5の紙面に直交する方向)に制御してもよい。

取り出した複数の単色硬X線4(4a, 4b)は、血管造影や2色X線CTに用いることができる。

[0044] なお、パルスレーザー装置は、2台に限定されず、3台以上でもよい。またパルスレーザー光は、上述した例に限定されず、エキシマレーザーのArF(波長193nm), KrF(波長248nm), XeCl(波長308nm), XeF(波長351nm), F2(波長157nm)やYAGレーザーの第3高調波(波長355nm)、第4高調波(波長266nm)、第5高調波(波長213nm)、その他を用いてもよい。

[0045] 図6において、本発明の多色X線発生装置は、さらに第1ミラー32とハーフミラー23bの間にプロファイル調整光学系26を有する。このプロファイル調整光学系26は、例えば複合レンズであり、直線軌道2上の衝突点2aにおけるパルスレーザー光3のビームプロファイル(例えば、サイズ、傾き、位置)を調整する。

[0046] 図7は、本発明による多色X線発生装置の第2実施形態図である。この例において、複合レーザー発生装置20は、さらにレーザ一周回光学系28を有する。

レーザ一周回光学系28は、この例では全反射ミラー28aとハーフミラー28bからなる。全反射ミラー28aは、直線軌道2を通過し第2ミラー34で反射したパルスレーザー光3をハーフミラー28bに向けて反射する。ハーフミラー28bは、パルスレーザー光3がそのまま通過できるハーフミラーであり、全反射ミラー28aからのパルスレーザー光3をレーザー光導入装置30の第1ミラー32に向けて反射する。

この構成により、直線軌道2を通過したパルスレーザー光3を、直線軌道2を通過前の光路上に周回させ、同一のパルスレーザー光3を周回させてパルス電子ビーム1に複数回衝突させることができる。

[0047] またこの例では、第2ミラー34と全反射ミラー28aの間にプロファイル調整光学系27を有する。このプロファイル調整光学系27は、例えば複合レンズであり、ハーフミラー28bに向けて反射し、後述するレーザー増幅器29に入射するパルスレーザー光3のビームプロファイル(例えば、サイズ、傾き、位置)を調整する。

[0048] 図7において、複合レーザー発生装置20は、さらに全反射ミラー28aとハーフミラー28bの間の周回光路上にレーザー増幅器29を有する。このレーザー増幅器29は、例えばYAGロッドであり、パルスレーザー光3に含まれる複数のパルスレーザー光3a, 3bの少なくとも1つ(好ましくは全て)を増幅し、周回による損失を低減又はなくすようになっている。なお、レーザー増幅器29は、単一に限定されず、複数のパルスレーザー光3a, 3bに合わせてそれぞれ設けてよい。

その他の構成は、図5、図6の第1実施形態と同様である。

[0049] 上述した本発明の構成によれば、第1実施形態と同様にパルス電子ビーム1とパルスレーザー光3の衝突により発生するX線の波長は、レーザー光3の波長に依存するので、複合レーザー発生装置20で波長の異なる複数のパルスレーザー光3a, 3bを発生させることで、2種以上の複数の単色硬X線4(4a, 4b)を短い時間間隔で順次切換えて発生させ、血管造影や2色X線CTに用いることができる。

[0050] また、レーザ一周回光学系28により、同一のパルスレーザー光3を周回させてパルス電子ビーム1に複数回衝突させることができるので、衝突効率(確率)を高めること

ができ、衝突に寄与するレーザーの総エネルギーを周回により例えば10倍程度まで高めることができる。

例えば10TW級のレーザーを用いることにより、周回により 1×10^9 photons／s程度のX線を発生することが予測できる。

さらに、レーザー増幅器29を併用することにより、周回のない場合に比べて50倍程度まで衝突に寄与するレーザーの総エネルギーを高めることができる。

[0051] 従って、本発明によれば、装置や部品の物理的な移動なしにX線の波長を順次高速で切換えることができ、波長切換え時間の被写体の変化を小さく抑えることができ、X線画像の解像度を高め、電子密度分布、元素分布を高い精度で求めることができる。

また、X線の波長はレーザー光の波長にリニアに依存するので、どのタイミングでどちらのエネルギーのX線が出ているか特定できる。従ってX線検出器では、2色それぞれのエネルギーによる画像を交互に撮像できる。

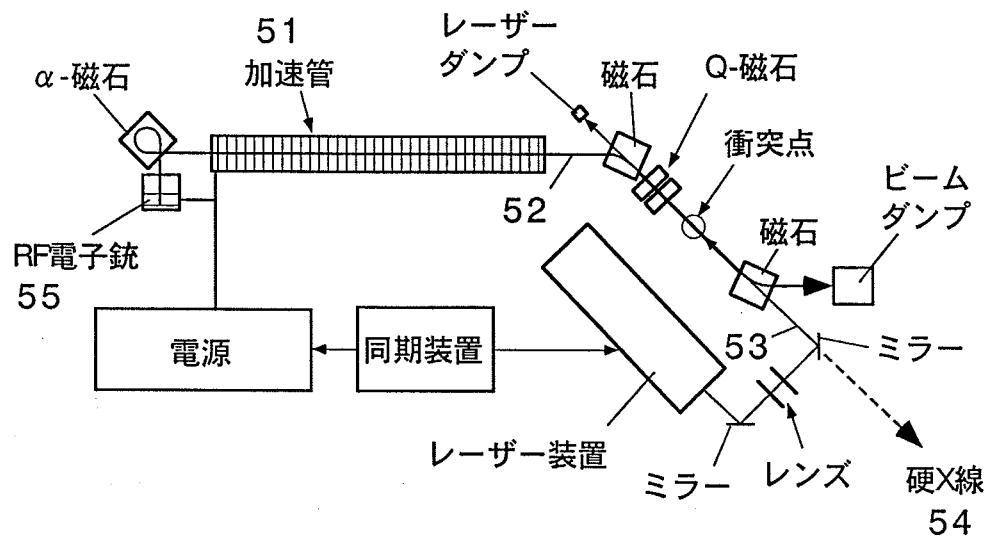
[0052] なお、本発明は、上述した実施形態に限定されず、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々に変更することができることは勿論である。

請求の範囲

- [1] パルス電子ビームを加速して所定の直線軌道を通過させる電子ビーム発生装置と、波長の異なる複数のパルスレーザー光を順次発生する複合レーザー発生装置と、前記複数のパルスレーザー光を前記直線軌道上にパルス電子ビームに対向して導入するレーザー光導入装置と、を備え、
複数のパルスレーザー光を前記直線軌道上でパルス電子ビームに順次正面衝突させ、2種以上の単色硬X線を発生させる、ことを特徴とする多色X線発生装置。
- [2] 前記複合レーザー発生装置は、互いに波長が異なる複数のパルスレーザー光を発生する複数のパルスレーザー装置と、
前記複数のパルスレーザー光を同一光路上に合流させるレーザー合流光学系と、
前記複数のパルスレーザー光が互いに時間差を有するように複数のパルスレーザー装置を制御するレーザー制御装置とを有する、ことを特徴とする請求項1に記載の多色X線発生装置。
- [3] 前記直線軌道上の衝突点におけるパルスレーザー光のビームプロファイルを調整するプロファイル調整光学系を有する、ことを特徴とする請求項2に記載の多色X線発生装置。
- [4] 前記複合レーザー発生装置は、前記直線軌道を通過したパルスレーザー光を、直線軌道を通過前の光路上に周回させるレーザー一周回光学系を有し、これにより同一のパルスレーザー光を周回させてパルス電子ビームに複数回衝突させる、ことを特徴とする請求項2に記載の多色X線発生装置。
- [5] 前記周回光路上に前記パルスレーザー光を增幅するレーザー増幅器を有する、ことを特徴とする請求項3に記載の多色X線発生装置。

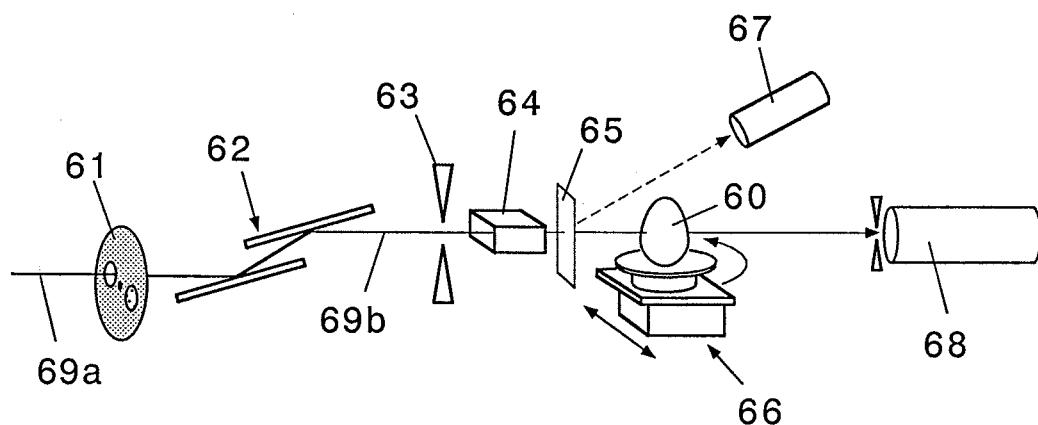
[図1]

先行技術



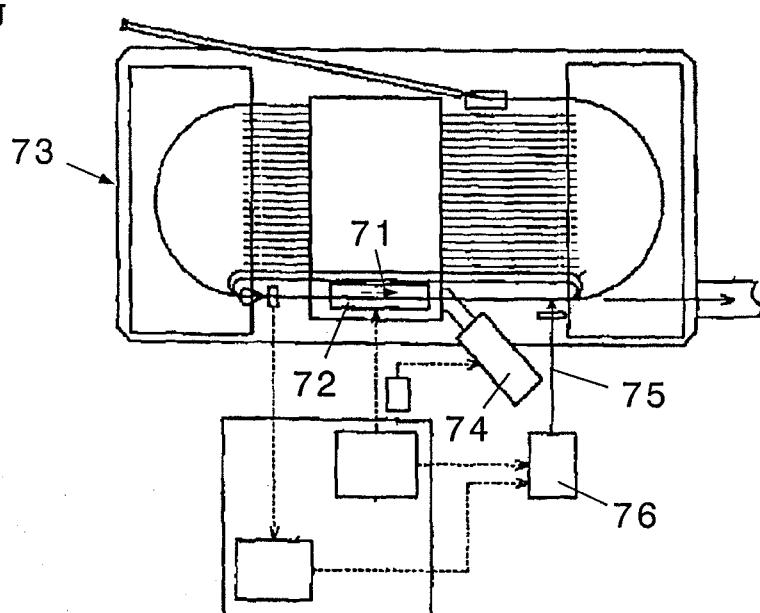
[図2]

先行技術

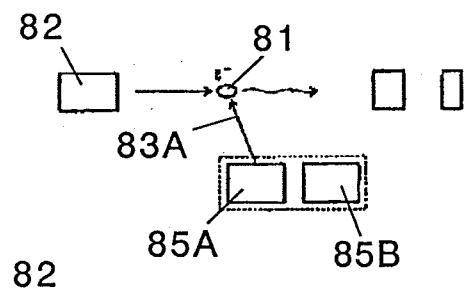
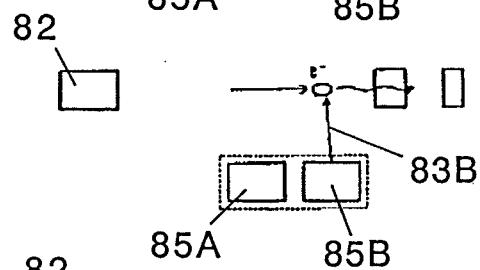
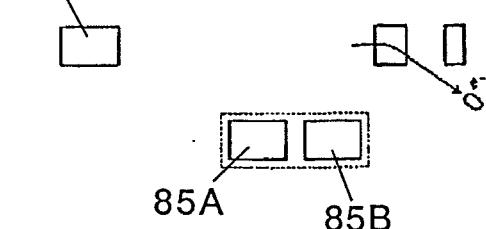


[図3]

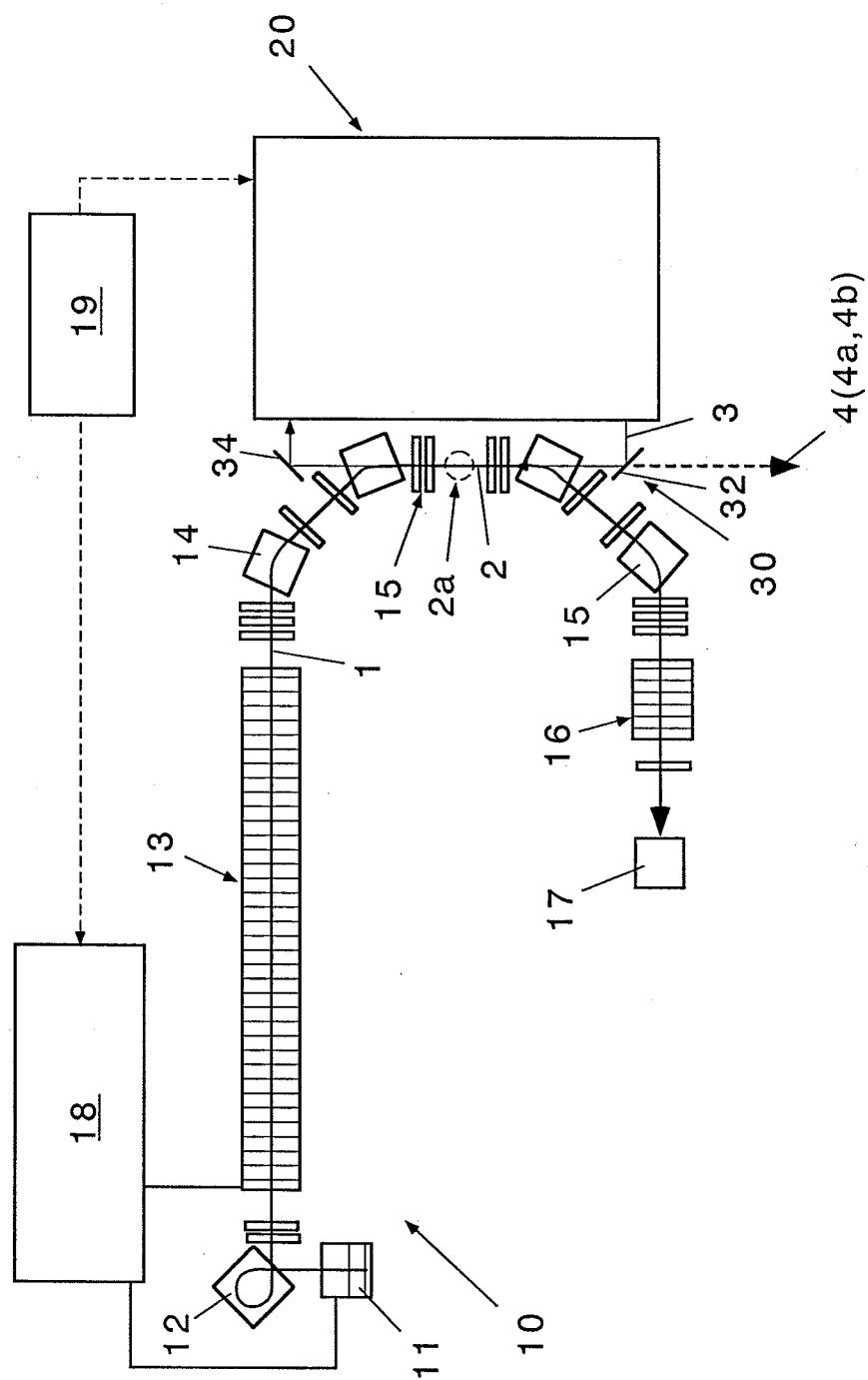
先行技術



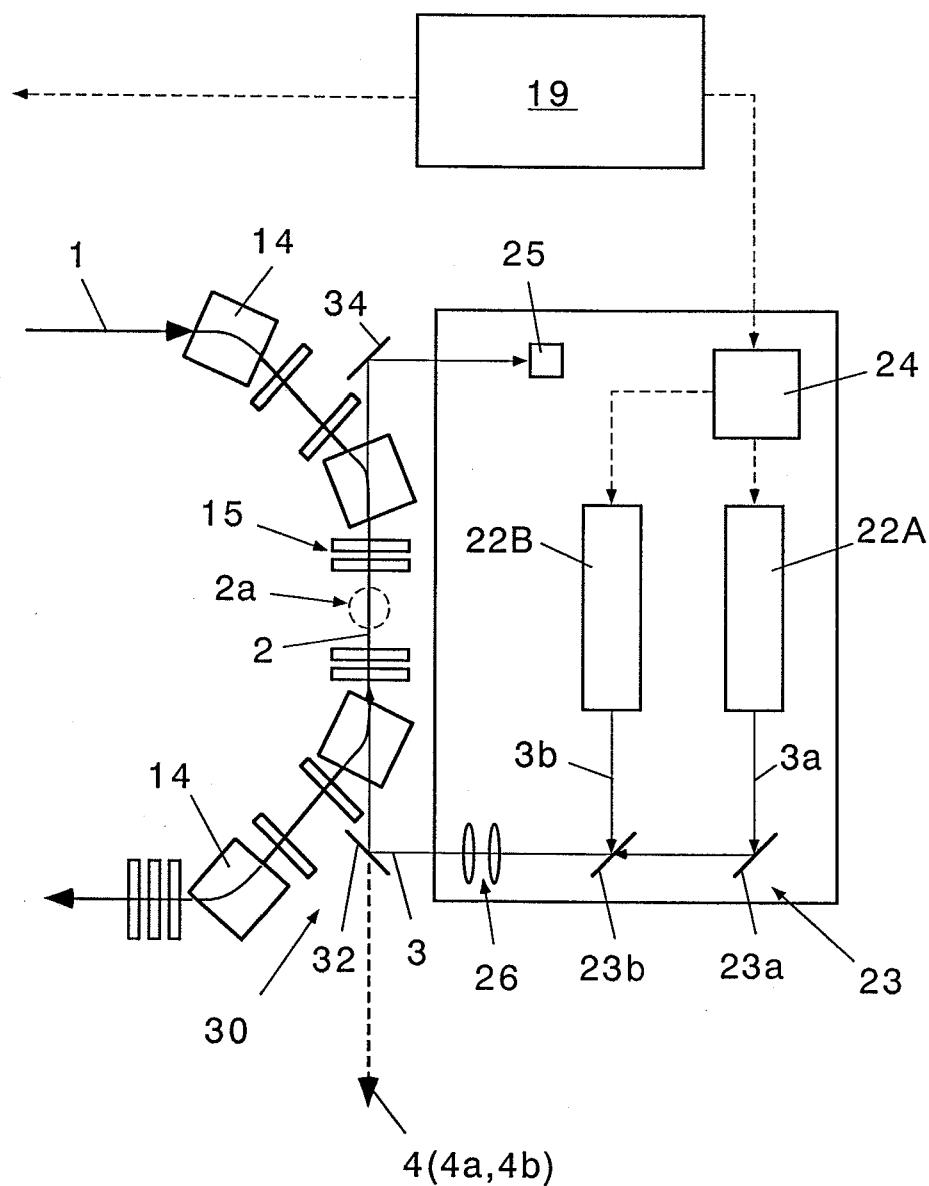
[図4]

A
先行技術B
先行技術C
先行技術

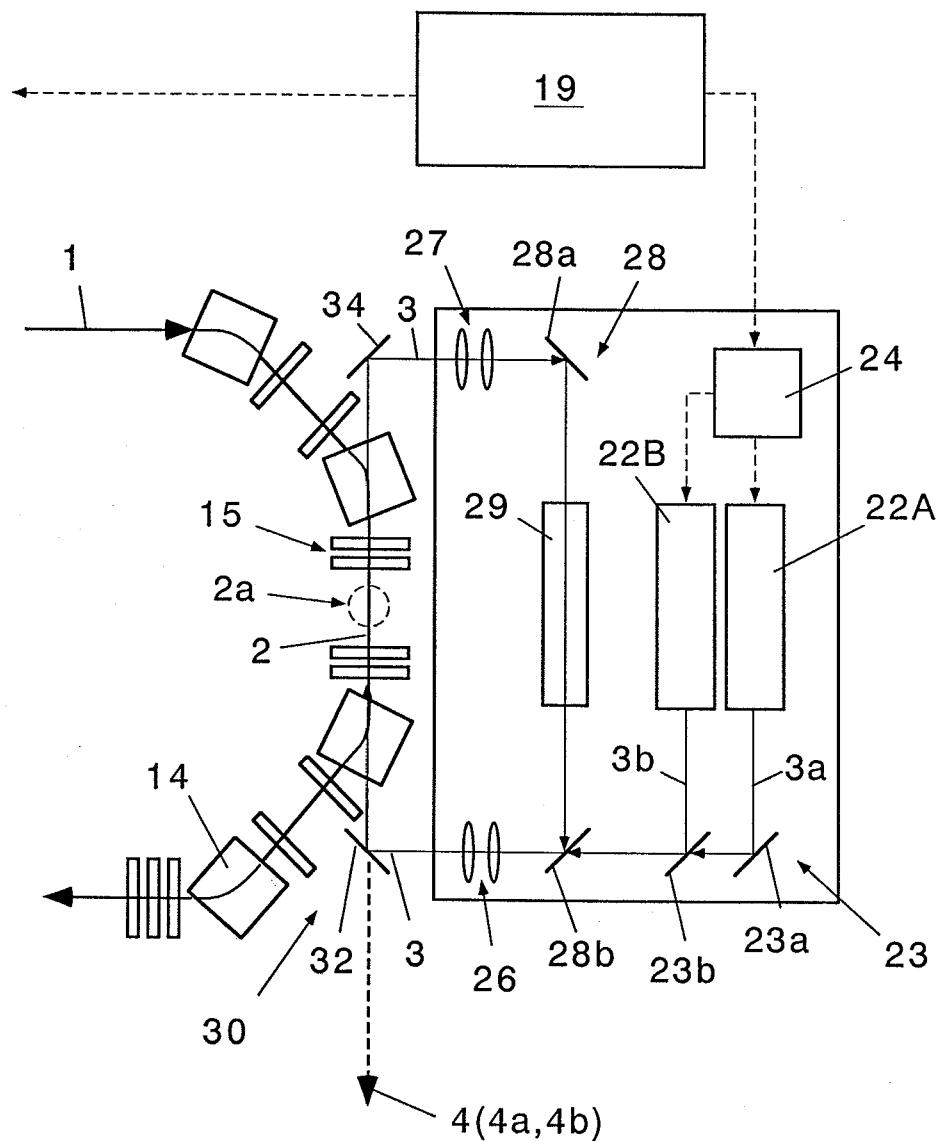
[図5]



[図6]



[図7]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2006/309504

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

*H05G2/00(2006.01)i, G21K1/00(2006.01)i, G21K5/02(2006.01)i, H01S3/00
(2006.01)i*

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
H05G2/00, G21K1/00, G21K5/02, H01S3/00

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

<i>Jitsuyo Shinan Koho</i>	<i>1922-1996</i>	<i>Jitsuyo Shinan Toroku Koho</i>	<i>1996-2006</i>
<i>Kokai Jitsuyo Shinan Koho</i>	<i>1971-2006</i>	<i>Toroku Jitsuyo Shinan Koho</i>	<i>1994-2006</i>

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)
WPI

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 6332017 B1 (VANDERBILT UNIVERSITY), 18 December, 2001 (18.12.01), Particularly, Figs. 1; columns 4, 8, 9 (Family: none)	1-5
Y	JP 11-264899 A (Sumitomo Heavy Industries, Ltd.), 28 September, 1999 (28.09.99), Particularly, Figs. 1, 3 (Family: none)	1-5
Y	JP 2003-151800 A (Institute for Laser Technology), 23 May, 2003 (23.05.03), Particularly, Fig. 1 (Family: none)	4

Further documents are listed in the continuation of Box C.

See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date
- "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
- "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
03 August, 2006 (03.08.06)

Date of mailing of the international search report
15 August, 2006 (15.08.06)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORTInternational application No.
PCT/JP2006/309504

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2001-176694 A (Sumitomo Heavy Industries, Ltd.), 29 June, 2001 (29.06.01), (Family: none)	1-5

A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（IPC））

Int.Cl. H05G2/00(2006.01)i, G21K1/00(2006.01)i, G21K5/02(2006.01)i, H01S3/00(2006.01)i

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料（国際特許分類（IPC））

Int.Cl. H05G2/00, G21K1/00, G21K5/02, H01S3/00

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2006年
日本国実用新案登録公報	1996-2006年
日本国登録実用新案公報	1994-2006年

国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）

WPI

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	US 6332017 B1 (VANDERBILT UNIVERSITY) 2001.12.18 特に、第1図、第4、8、9カラム (ファミリーなし)	1-5
Y	JP 11-264899 A (住友重機械工業株式会社) 1999.09.28 特に、第1、3図 (ファミリーなし)	1-5
Y	JP 2003-151800 A (財団法人レーザ技術総合研究所) 2003.05.23 特に、第1図 (ファミリーなし)	4

 C欄の続きにも文献が列挙されている。 パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの

「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの

「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す）

「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」国際出願目前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

03.08.2006

国際調査報告の発送日

15.08.2006

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁（ISA/JP）

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官（権限のある職員）

2Q 3101

後藤 順也

電話番号 03-3581-1101 内線 3292

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP 2001-176694 A(住友重機械工業株式会社) 2001.06.29 (ファミリーなし)	1-5